# **DBV-Projekt:**

# Strukturanalyse von Halbleiterelementen Ergebnisse + Demonstration

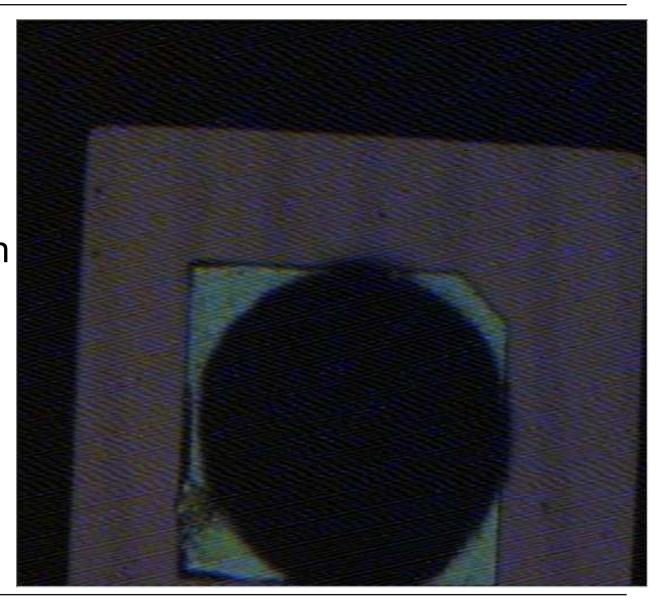
**André Betz** 

# Inhalt:

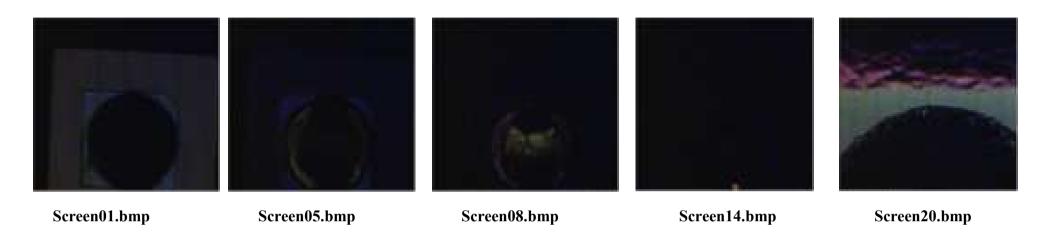
- Aufgabenstellung
- Funktionen
- Prozesskette: Linien
- Prozesskette: Kreise
- Demonstration
- Fazit

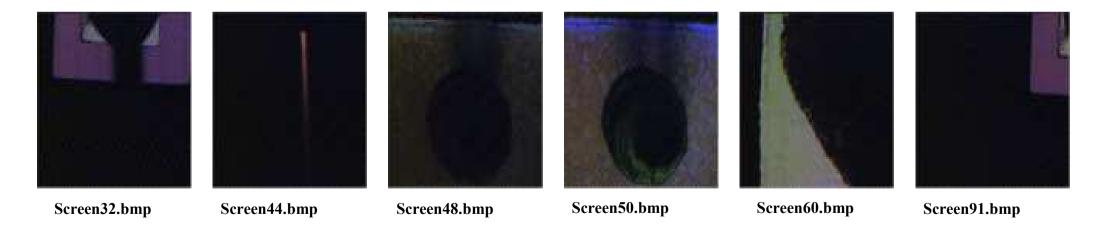
# Aufgabenstellung:

- Strukturanalyse
- verrauschtes Bild,evtl. verursacht durchRauschen des CCD-Sensors
- dunkle Aufnahmen



# Galerie:





André Betz, 26.6.2001 Seite 4

# **Funktionen:**

Skalierungs-Operator

Ausdehnung: x,y

**Spreiz**-Operator

Schwelle: z

Schwellenwert-Operator

Schwelle: z

**Gauß**-Operator

Größe: z

**Sobel**-Operator

Schwelle: z

**Laplace-Operator** 

**Linien**-Operator

Auflösung Winkel: a

**Auflösung Abstand: b** 

Schwelle: z

Löschradius: d

Linienzahl: L

**Kreis**-Operator

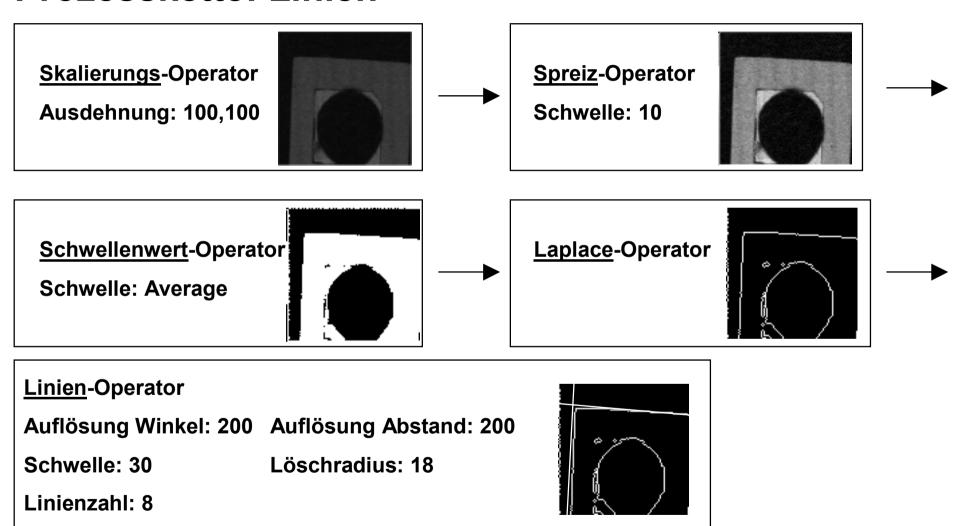
Radius: r

**Toleranz Radius: a** 

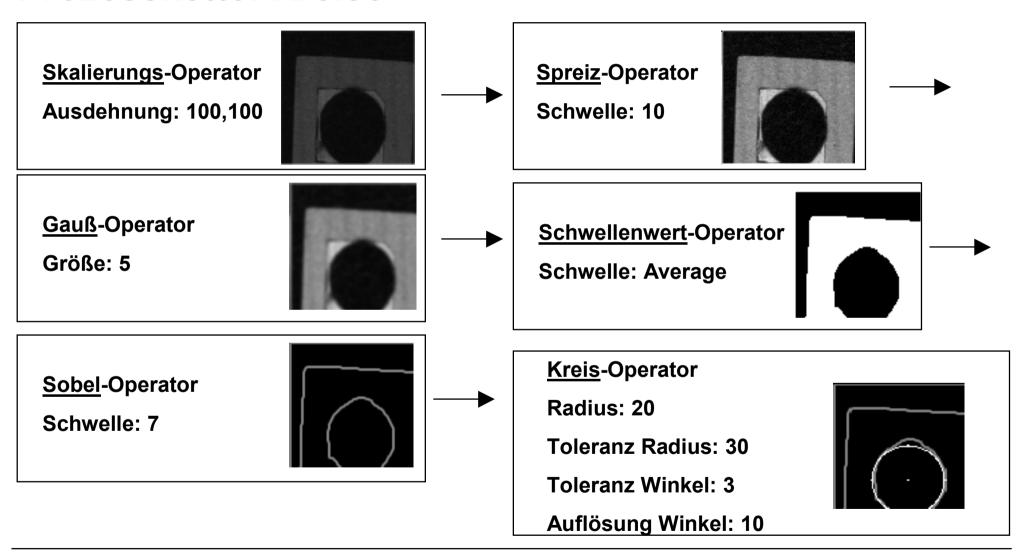
**Toleranz Winkel: b** 

Auflösung Winkel: z

# **Prozesskette: Linien**



# **Prozesskette: Kreise**



## DBV-Projekt: Strukturanalyse von Halbleiterelementen mit der Hough-Transformation

# Beispiele I:



Screen01.bmp

# (Aprel)

Screen08.bmp

## Kreis:

- Scale: 100 x 100

- Spreiz: 10

- Schwelle: Average

- Sobel: 7

- Kreis II

## Linien:

- Scale: 100 x 100

- Spreiz: 10

- Schwelle: Average

- Sobel: 7

- Lines: 90 Grad, Thresh 0

## Kreis:

- Scale: 100 x 100

- **Spreiz: 10** 

- Gauß: 5

- Sobel: 7

- Kreis I: Rad. 15, Tol. 3, Aufl. 10

André Betz, 26.6.2001 Seite 8

# Beispiele II:



Screen32.bmp



Screen48.bmp

## Kreis:

- Scale: 100 x 100

- Spreiz: 10

- Schwelle: Average

- Sobel: 7

- Kreis II

## Kreis:

- Scale: 100 x 100

- Gauß: 5

- Spreiz: 10

- Sobel: 7

- Kreis II:

## Linien:

- Scale: 100 x 100

- Gauß: 5

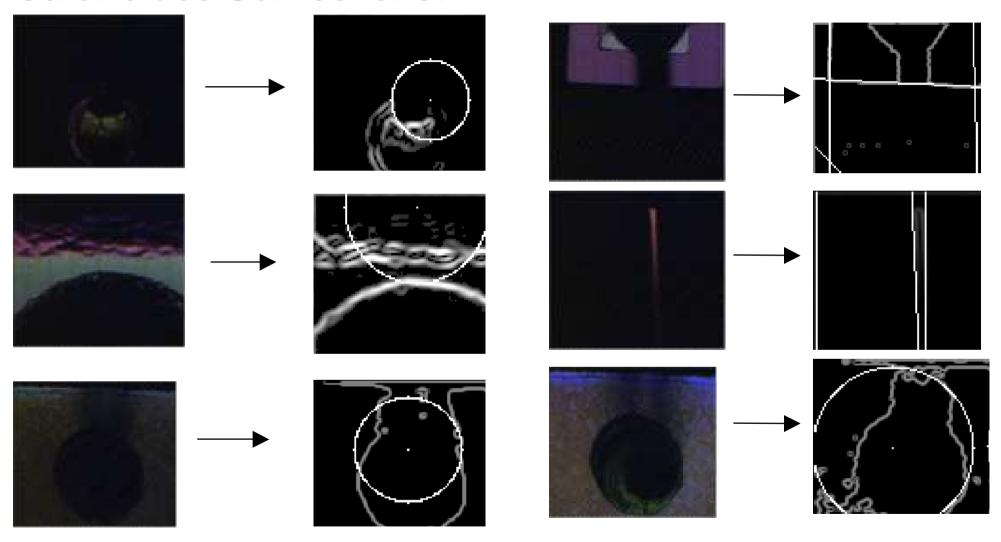
- Spreiz: 10

- Schwelle: Average

- Laplace

- Lines: Thr. 20, Del. 20, Lines 10

# Galerie des Schreckens:



# **Fazit:**

- Ergebnis hängt stark von den Einstellungen ab

- Kein allgemeiner Weg führt zu optimalen Ergebnissen

- Rauschentfernung unterdrückt feine Strukturen